

ков Е.Г., Букин Г.В. // ДАН СССР. 1988. Т. 256.
№ 2. С. 373-376.

- [3] Пестряков Е.В., Трунов В.И., Алимпиев А.И., Солинцев В.П. // Изв. АН СССР. Сер. физич. 1988. Т. 52. № 6. С. 1184-1191.
- [4] Букин Г.В., Волков С.Ю., Матросов В.Н., Севастьянов Б.К., Тимошечкин М.И. // Квантовая электроника. 1978. Т. 5. С. 1168-1169.
- [5] Архангельская В.А., Феофилов П.П. // Квантовая электроника. 1980. Т. 7. № 6. С. 1141-1160.
- [6] Парфинович И.А., Хулугуров В.М., Лобанов Б.Д., Максимова Н.Т. // Изв. АН СССР. Сер. физич. 1979. Т. 43. № 6. С. 1125-1132.
- [7] Токарев А.Г., Мартынович Е.Ф., Зипов С.А. // Изв. вузов. Физика. 1987. № 10. С. 41-46.
- [8] Лущик Ч.Б. // Тр. инст. физики и астрономии АН СССР. 1955. В. 5. С. 230.
- [9] Войцех Т.И., Грицина В.Т., Сикора А.В. // Укр. физич. журн. 1987. Т. 32. № 7. С. 1042-1047.
- [10] Валбис Я.А., Купис П.А., Тапе И.А. // Тез. докл. 1У Всесоюз. симп. "Люминесцентные приемники и преобразователи рентгеновского излучения". Иркутск, 1982. С. 13.

Поступило в Редакцию
1 февраля 1991 г.

Письма в ЖТФ, том 17, вып. 8

26 апреля 1991 г.

05.4

© 1991

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ПОДОБИЯ В СЛОИСТЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СТРУКТУРАХ

А.Н. Лыков, В.И. Здравков

Экспериментальному исследованию пиннига вихрей в сверхпроводниках посвящено большое количество работ [1]. Однако обычно эти работы носят качественный характер. При этом большое внимание уделяется эмпирическим закономерностям. Так, в работе Крамера [2] при анализе экспериментальных результатов, полученных в процессе исследования токонесущей способности сверхпроводников 2-го рода с большим φ -параметром Гинзбурга-Ландау, обнаружен закон подобия для объемной силы пиннига:

$$P_\varphi = B j_c = [H_{c2}(T)]^2 f(h), \quad (1)$$

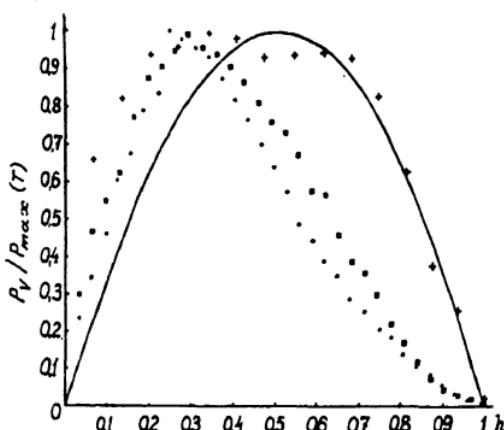


Рис. 1.

Параметры использованных пленок

| №№ | d , Å | T_c , K | γ | α |
|----|---------|-----------|----------|----------|
| 1 | 600 | 6.4 | 1.6 | 19 |
| 2 | 300 | 6.95 | 1.93 | 13 |

где j_c — плотность сверхпроводящего тока, B и H — индукция и напряженность магнитного поля, $H_{c2}(T)$ — зависящая от температуры (T) напряженность верхнего критического магнитного поля, n — некое число, обычно $1 \leq n \leq 3$ и $f(h)$ — функция приведенного магнитного поля — $h = H/H_{c2}$ (Т). При использовании сверхпроводников с упорядоченной структурой неоднородностей, к примеру, многослойных структур, имеются дополнительные возможности как определения элементарного пиннинга, так и находления объемной силы пиннинга, то есть получения уже не только качественных, но и количественных закономерностей. Особенно интересны в этом плане сверхпроводящие структуры S/I -типа (сверхпроводник изолятор). С одной стороны, параллельное критическое магнитное поле в них существенно больше, чем в массивном сверхпроводнике [3], а с другой стороны, окисные прослойки являются эффективными центрами закрепления вихрей. Последнее важно также по той причине, что можно пренебречь поверхностным пиннингом, который в нашем случае оказывается менее эффективным по сравнению с объемным [3].

В нашей работе исследовались многослойные структуры типа Nb/NbO_x . Образцы приготавливались методом магнетронного напыления. Формирование окисных слоев происходило при напуске воздуха в рабочую камеру. Для предотвращения диффузии кислорода вглубь слоев температура подложек в процессе напыления не превышала 70 °С. Толщина слоев ниобия (d) была 300 и 600 Å. Для измерений критических токов при помощи фотолюмографии формировалась серия узких полосок длиной 100 мкм, ши-

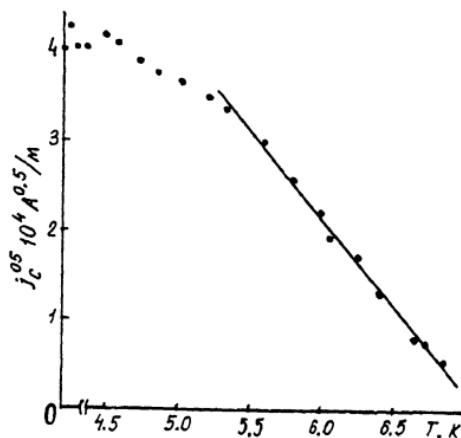


Рис. 2.

рина которых варьировалась от 5 до 50 мкм. В случае узких пленок магнитное поле транспортного тока мало и при анализе экспериментальных результатов им можно пренебречь. Малые транспортные токи позволяют, кроме того, уменьшить влияние перегрева и проводить исследования температурных зависимостей критического тока и силы пиннинга. Магнитное поле напряженностью до 70 кЭ создавалось сверхпроводящим соленоидом. Образец помещался в вакуумируемую низкотемпературную вставку, снабженную для регулировки температуры микропечью.

В таблице γ – отношение сопротивления образцов при комнатной температуре к остаточному, T_c – их критическая температура.

На рис. 1 показаны примеры нормированных зависимостей объемной силы пиннинга (P_v) от внешнего магнитного поля при разных температурах одного из образцов, приготовленного на основе первой пленки. H_{c2}'' – в данном случае верхнее критическое магнитное поле в параллельном слоям направлении. Нами было обнаружено, что характер зависимости $P_v(h, T)$ определяется соотношением H_m/H_{c2}'' , где $H_m = \sqrt{3}\Phi_0/2\mu_0 d^2$ – поле согласования вихревой решетки со сплоистой структурой, Φ_0 – квант магнитного потока, μ_0 – магнитная постоянная. Здесь учитывается то, что период сплоистой структуры близок к толщине слоев ниобия. Для данного образца $H_m = 5$ кЭ. В случае $(H_m/H_{c2}'') > 1$ плотность центров пиннинга превышает плотность вихрей. При этом, когда элементарные силы пиннинга превышают упругое взаимодействие вихрей в решетке, реализуется случай прямого суммирования элементарных сил пиннинга и $P_v(h)$ подчиняется известному закону $P_v(h) \sim h(1-h)$. Для сплоистых структур с большим периодом, когда $H_m/H_{c2}'' < 1$, вблизи H_{c2}'' пиннинг определяется сдвиговой деформацией вихревой решетки и $P_v \sim (1-h)^2$. В этом случае при уменьшении H_{c2}'' с увеличением температуры наблюдается качественное изменение зависимости $P_v(h)$ и, как видно из рис. 1, с изменением температуры нарушается закон подобия для силы пиннинга. При $T=4.18$ К, когда $H_{c2}'' = 18$ кЭ, $\max P_v(h)$ наблюдается вблизи H_m , а при $h \rightarrow 1$

$P_o(h) \rightarrow (I-h)^2$. С увеличением температуры максимум $P_o(h)$ сдвигается в область больших h , и при $T = 5.4$ К, когда $H_{c2}'' \approx H_m$, $P_o(h)$ близка в сильных полях к виду $P_o(h) \sim h(1-h)$. Для слабых полей это выражение непригодно [1].

При прямом суммировании элементарных сил пиннинга для нахождения объемной силы пиннинга в S/I структурах можно использовать следующую формулу [3]:

$$P_o(h) \sim \frac{\pi \mu_0^2}{4 \alpha^2 \Phi_0} d_i (H_{c2}^\perp)^2 H_{c2}'' h(1-h), \quad (2)$$

где d_i — толщина окисных прослоек. Из соотношения (2) следует, что:

$$j_c \approx \frac{\pi \mu_0^2}{4 \alpha^2 \Phi_0} d_i [H_{c2}^\perp(T)]^2 h(1-h), \quad (3)$$

и вблизи T_c (за исключением области критических флуктуаций [4]) должно быть: $I_c(T, h=const) \sim (T_c - T)^2$. Экспериментальные зависимости $I_c(T, h=const)$ для образцов с малым периодом сплоистой структуры подтверждают справедливость формулы (3). На рис. 2 приведен пример зависимости $I_c^{0.5}(T)$ при $h = 0.5$ для сплоистой структуры с $d = 300$ А. H_m для нее равно 20 кЭ. Как видно из рисунка, в согласии с формулой [3] наблюдается линейная зависимость в довольно широком диапазоне температур.

Таким образом, в сплоистых сверхпроводящих структурах наблюдается нарушение закона подобия для силы пиннинга. Это явление объясняется на основе зависимости механизма пиннинга от соотношения H_m/H_{c2}'' . Для сплоистых структур с большим периодом при увеличении температуры, когда H_{c2}'' приближается к H_m , происходит разрушение вихревой решетки и переход в режим жидкого течения вихрей, что и меняет характер зависимости $P_o(h)$.

В заключение авторы благодарят В.И. Дедю и С.Л. Прищепу за помощь в работе.

Список литературы

- [1] Кемпбелл А., Иветтс Дж. Критические токи в сверхпроводниках. М.: Мир, 1975. 332 с.
- [2] Крамер Е.Д. // J. Appl. Phys. 1973. V. 44. N 3. P. 1360–1370.
- [3] Дедю В.И., Лыков А.Н., Прищепа С.Л. // ЖЭТФ. 1990. Т. 97. № 3. С. 872–879.
- [4] Шапиро Б.Я. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. № 11. С. 451–453.